

# Dispositivo para medir el espesor de acristalamientos montados en carpinterías

## Información de contacto

### Dirección: Principales:

- TOMAS GIL LOPEZ

**tomas.gill@upm.es**

- FIDEL CARRASCO ANDRES

**fidel.carrasco@upm.es**

### Otros inventores UPM:

- Daniel

## Tipo de oferta tecnológica

[Patentes](#)

## ¿Dónde?

[Grupo de Investigación en Ingeniería Marítima y Portuaria Monitorización e Innovación Tecnológica en Edificación \(MITE\)](#)

## Documentación

[Descargar documentación adicional \(jsp?id=1032&id\\_archivo=6647&tipo=patente&extension=fichero \)](#)

## Descripción de la patente

La presente invención se refiere a un dispositivo para medir el espesor de acristalamiento que permite medir el espesor de acristalamientos instalados en carpinterías, independientemente de las capas que dicho acristalamiento comprenda, y sin necesidad de que el acristalamiento tenga que ser desmontado para realizar la medición de su espesor. Es decir, la invención puede ser utilizada tanto en el caso de vidrios simples como en el caso de vidrios compuestos, permitiendo medir incluso el espesor de las cámaras de aislamiento intermedias, formadas con aire o líquido. La invención tiene aplicación en la industria de la edificación, y más concretamente en el ámbito de la peritación de acristalamientos en edificios.

## Situación

Concedida

## Número de solicitud

P201531670

## Número de publicación

ES2561903A1

## Fecha de presentación

19/11/2015

**Fecha de concesión**

11/08/2016